

LYNM024 型大功率 N 沟道场效应晶体管

1 特性

开关速度快、损耗小，输入阻抗高，驱动功耗小安全工作区宽，温度稳定性好；
替代国外型号：IRL5Y024CM、IRF5NJ024、IRFF024。

2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611、Q/RBJ1005QZ。

3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数	封装	T0-257	SMD-0.5	A3-02B	单位
	型号	LYNM024(R)T	LYNM024(R)U	LYNM024	
额定功率 P_D ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)		35	35	20	W
漏极电流 I_{DM1} ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)		17	17	8	A
漏极电流 I_{DM2} ($T_c=100^{\circ}\text{C}$)		11	11	4.2	A
栅源电压 V_{GS}		± 20	± 20	± 20	V
热阻 R_{thjc}		3.57	3.57	6.25	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

4 主要电特性

主要电特性 ($T_A=25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$) 见表 2。

表 2 主要电特性

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
导通电阻	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10V, I_D=I_{DM2}$	—	—	0.069 ⁽¹⁾	Ω
			—	—	0.060 ⁽²⁾	
			—	—	0.15 ⁽³⁾	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=0.25mA$	55	60	—	V
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=0.25mA$	1.0	—	—	V
零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=BV_{DSS}, V_{GS}=0V$	—	—	25	μA
正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=16V^{(1)(2)}$	—	—	100	nA
		$V_{GS}=20V^{(3)}$				
反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=-16V^{(1)(2)}$	—	—	-100	nA
		$V_{GS}=-20V^{(3)}$				
开启延迟时间	$t_{d(ON)}$	$V_{DD}=28V, V_{GS}=10V, I_D=4.2A, R_G=12\Omega$	—	11	—	ns
上升时间	t_r		—	133	—	ns
关断延迟时间	$t_{d(OFF)}$		—	25	—	ns
下降时间	t_f		—	66	—	ns
电容	C_{ISS}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	—	520 ⁽¹⁾	—	pF
				514 ⁽²⁾		
				640 ⁽³⁾		

注：（1）T0-257 型封装，（2）SMD-0.5 型封装，（3）A3-02B 型封装。

5 特性曲线

5.1 不同温度、不同电流下的导通电阻曲线

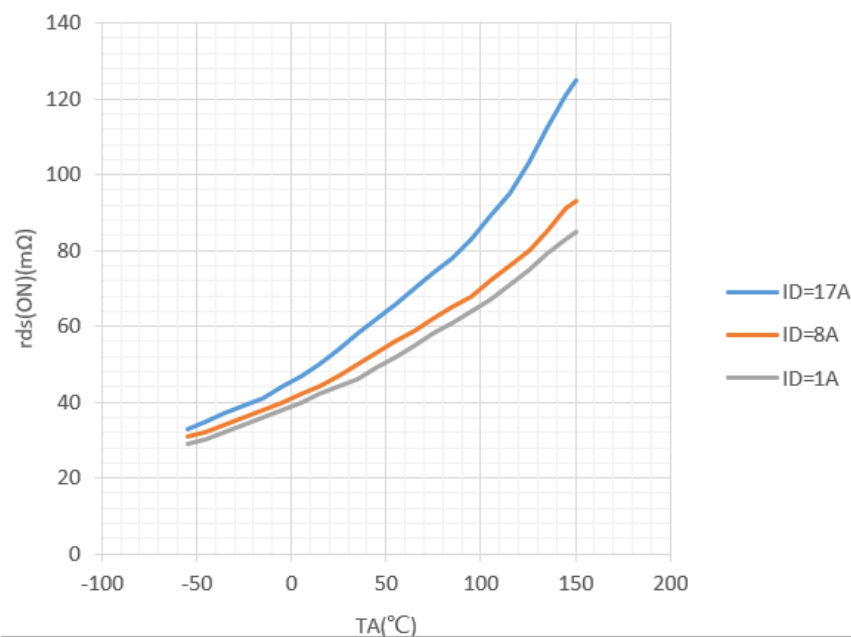


图 1 导通电阻特性曲线



5.2 不同温度下的漏源击穿电压及开启阈值电压曲线

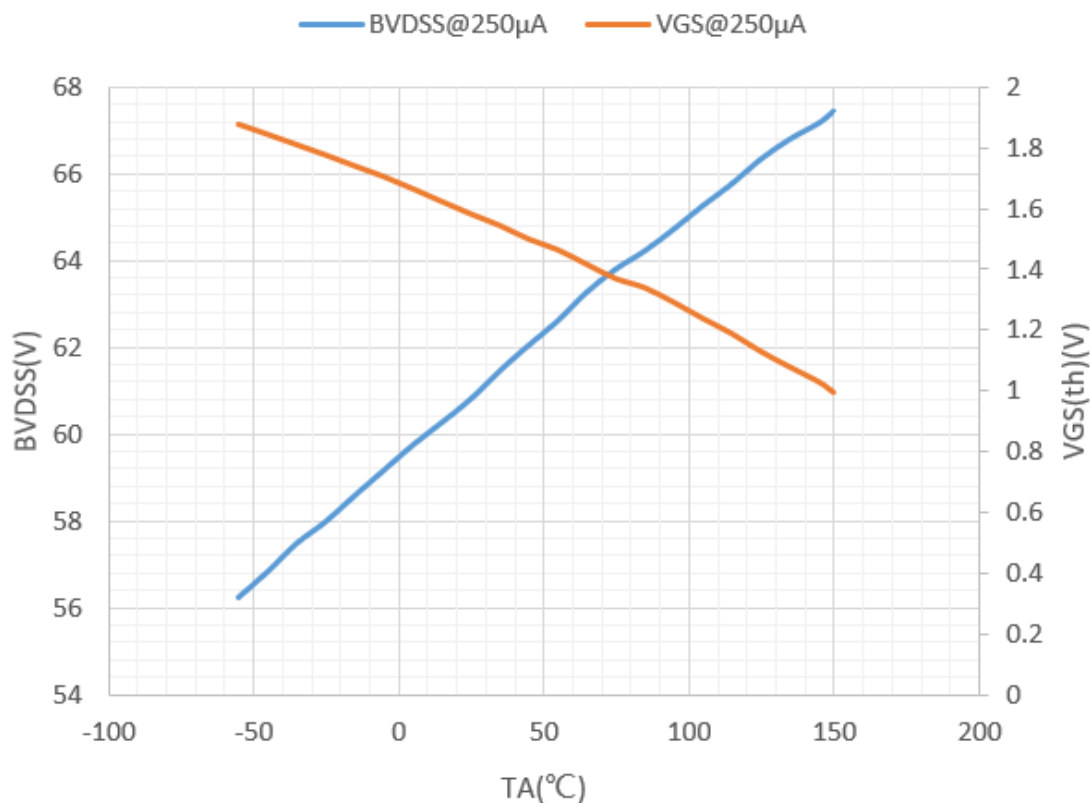


图2 漏源击穿电压、阈值电压特性曲线

5.3 不同温度下体二极管正向压降曲线

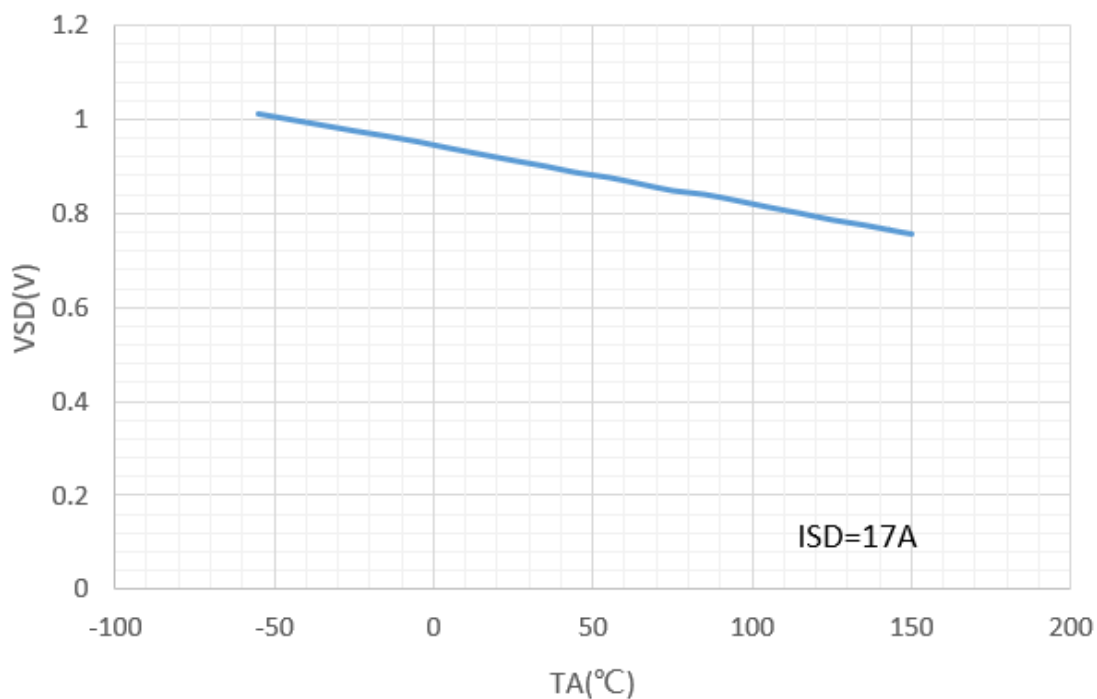


图3 体二极管正向压降特性曲线

5.4 不同电压下电容曲线

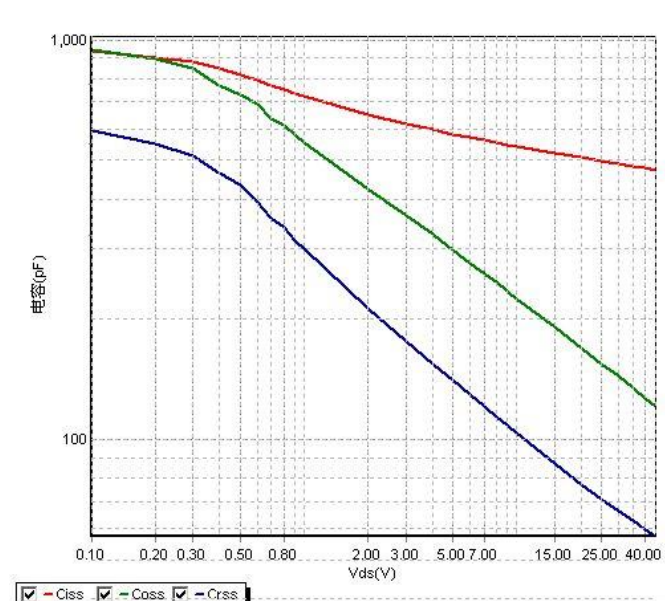


图 3 电容特性曲线

6 外观尺寸

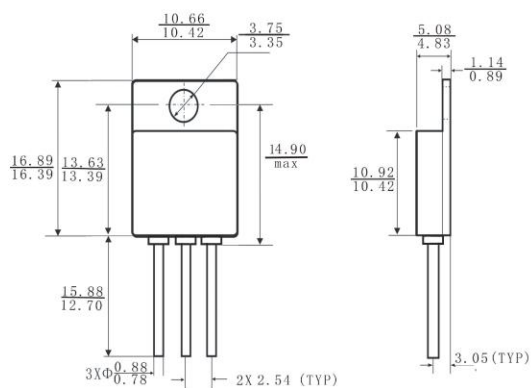


图 5 T0-257 外形尺寸

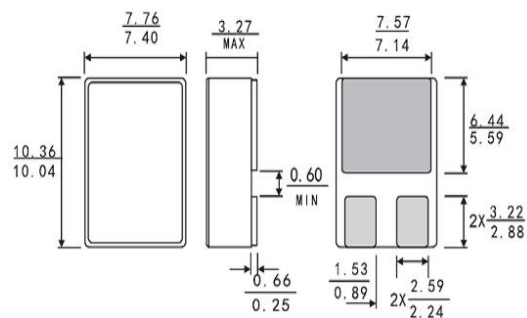


图 6 SMD-0.5 外形尺寸

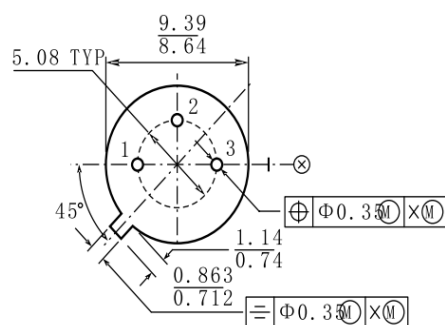


图 7 A3-02B 外形尺寸